Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination		
10/534,755	KANAMARU ET AL.		
Examiner	Art Unit		
Rip A. Lee	1713		

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
526	146	क्रीव्य हका	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
526	114		
516	113		
526			
526	118		
525	130		
25%	129		
526	160		
576	170		
526	943	4	

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
	1		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
			DATE	EXMR
	EAST	D	विव रिक	1
			(/	
		\dashv		
	· · · · · ·			
		一		
			4_ <	
			1	-
		_		